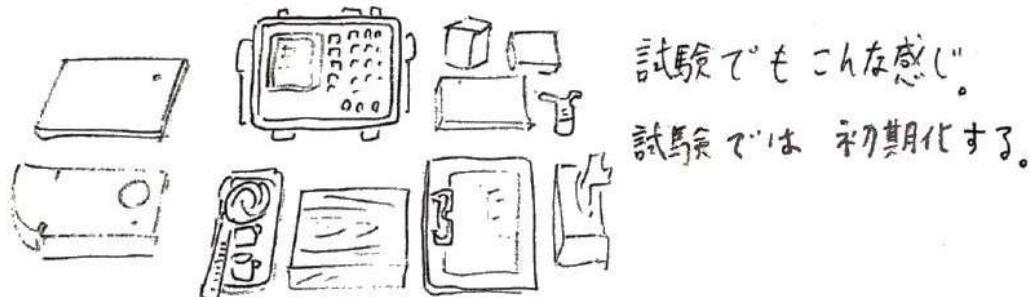


9. 超音波探傷の練習

非破壊検査技術者 超音波探傷レベル1(UT1)という資格の実技試験の練習に使われた試験体を使って、練習してみましょう。



いざいざいじったから調整からやりなおしましょ。

垂直探傷のための調整

測定範囲 125mm

ゲート1 起点 15mm 幅 20mm

音速 5900m/s

ゲート2 起点 40mm 幅 20mm

校正值 25mm, 50mm で 0点調整 (11°ルス位置)



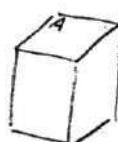
STBA1にマシン油を1滴。

B1を80%くらいにして2点調整。

0.2μsくらいにならなければ、変な値にならやりなおし。

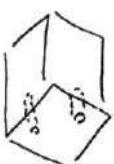
(校正值が変な値にならないか確かめよう。)

課題1



こんなかたまり。

(Aは左向こう。)



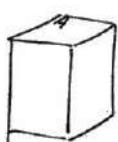
裏から穴を開けて

小さいである。



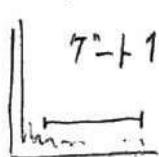
穴の底が穴隙
ということ。

忘れないうちに、データシートに探傷器名、探触子製造番号、試験体番号を記録しておく。

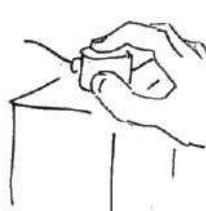


高さを確認。

110mmくらいなので



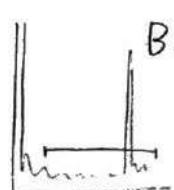
ゲート1を送信11°ルスをはずして
11.1±0.11にかけて。



マシン油をポンタ。

垂直探触子をあわせて。

ゲート2は使わないのではすが
非表示。



BG きずがないところで

底面エコーを出そう。

BG とある。

ゲインを調整して、 B_g を 80% くらいにします。

○○ dB(デシベル)と表示されてますので、読み取って。

探傷感度を $B_g + 20 \text{ dB}$ にします。つまり、20 dB 上げます。

そして "dB(デシベル)" でなく。

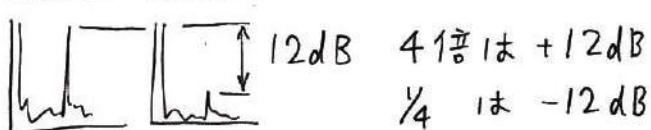
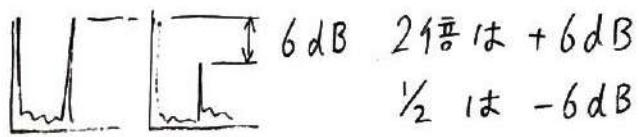


$$20 \log_{10} \frac{P}{Q} = \text{dB(デシベル)}$$

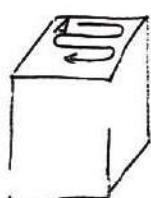
信号の強さの比を対数で表しています。

そんなことで何がいいかというと。

6 dB ちがうものは、
大きさが 2 倍ちがう。

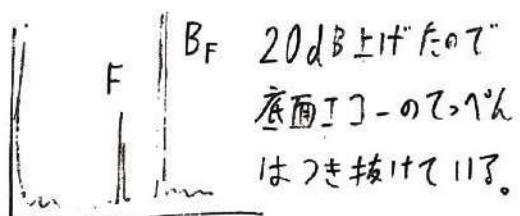


では きずエコーを探そう。

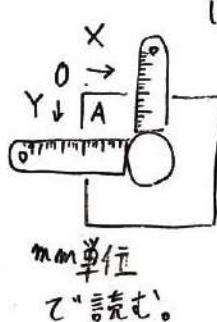


Aを左にこうになるように
おいて、こんな感じで
探していき。

きずの位置

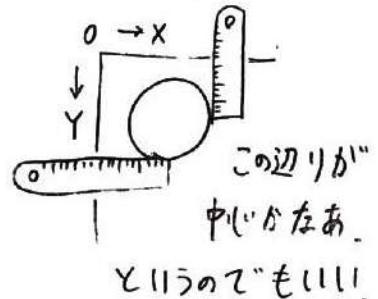


きずエコーは底面エコーの手前に出了。



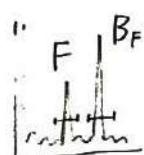
いちばん きずエコーが高くなるとこさがう。(最大エコー)

左にこうが原点、右が X 方向。
手前が Y 方向



こうして測って
直径の半分 12mm を
足してもいい。

きずの大きさ



探傷画面の中に

きずエコー - F

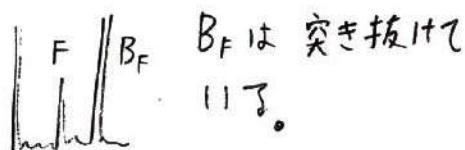
底面エコー - B_F ので % が

両方見えていれば、

それそれのエコー高さを ゲートをかけて
読み取って (%)

$$20 \log \frac{F (\%)}{B_F (\%)} = ○ \text{dB}$$

底面エコーに対して きずエコーは
○dB でしたと表わせますか。



%で比べられないるので、デシベルの邊りで比べる。

ゲインを調整して

F (きす)エコーを80%にして デシベル値を読む。 $[F] \text{dB}(\text{デシベル})$

B_F (きすがある時の底面エコー)と80%にして デシベル値を読む。 $[B_F] \text{dB}(\text{デシベル})$

8倍	18 dB
4倍	12 dB
2倍	6 dB
1倍	0 dB
$\frac{1}{2}$	-6 dB
$\frac{1}{4}$	-12 dB
$\frac{1}{8}$	-18 dB

○倍(比)のかけ算、割り算が
デシベル値では たし算、引き算にな
るので。

底面エコーに対するきすエコーは

$$\frac{1}{B_F} = [F] \text{dB} - [B_F] \text{dB}$$

普通、 F の方が 小さいことが多いので、結果はマイナスになります。

きすは 2つあるので、大きさをデシベル値で出して、どちらが大きいか
考えてみよう。
底面エコー方式という。

課題 2

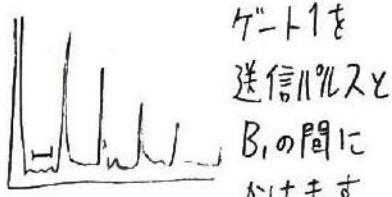
今度は板材。

STB-N1 という標準試験片がある。



裏のまん中に $\phi 5.6$

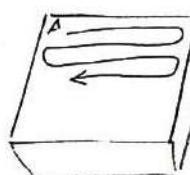
深さ 10mm の穴。



標準穴を 50% に
あわせて 探傷感度。

ゲート1を
送信プロbesと
 B_1 の間に
かけます。

きすを分類します。



同じようにきすを 2つ
見つけて
位置 (X, Y)
大きさ (%) を記録
 h_F

軽きす $25\% \leq h_F \leq 50\%$ ○

中きす $50\% < h_F \leq 100\%$ △

重きす $100\% < h_F$ ×

境目 (50%, 100%) は
下に入るのは気をつけよう。

標準試験片の標準穴を基準にしているので

試験片方式という。